

## ★信頼性研究会 (R)

専門委員長 安里 彰 副委員長 土肥 正  
幹事 田村信幸・井上真二 幹事補佐 岡村寛之・横川慎二

## ★機構デバイス研究会 (EMD)

専門委員長 和田真一 副委員長 萱野良樹  
幹事 鈴木健司・水上雅人 幹事補佐 林 優一

日時 2月14日(金) 13:30~15:55

会場 静岡大学浜松キャンパス佐鳴会館会議室(浜松市中区城北3-5-1. <http://www.eng.shizuoka.ac.jp/other/access/> 関川純哉)

議題 機構デバイスの信頼性, 信頼性一般

1. デpendabilityに関する国際標準化の動向—IEC/TC56 2019年上海大会と日本提案案件について—  
○後藤博之 (FDK)・佐藤吉信 (東京都医療保険協会医療の質向上研)・原田文明 (ディーテックパートナーズ)・木下佳樹 (神奈川大)
2. 情報システムの信頼の起点となるハードウェアセキュリティー—電磁波セキュリティーに焦点をあてて—  
林 優一 (奈良先端大)
3. 外部磁界印加時における AgSnO<sub>2</sub> 接点の直流誘導性遮断アークの挙動観察  
○長谷川 誠・徳光聖茄 (千歳科技大)
4. 150 V-600 VDC/10 A 抵抗性負荷回路内で発生する開離時アークの PTFE 製の分断板による狭小空間内での強制分断  
○木村雄一郎・関川純哉 (静岡大)
5. 選好度付きセットベースデザイン手法を用いたフィルタ回路の設計—ロバスト性の評価—  
○萱野良樹・上 芳夫・肖 鳳超 (電通大)

◆静岡大学, 日本信頼性学会, IEEE Reliability Society Japan Chapter, IEEE EPS JAPAN 共催  
☆R 研究会

### 【問合先】

井上真二 (関西大)

E-mail: [ino@kansai-u.ac.jp](mailto:ino@kansai-u.ac.jp)

☆EMD 研究会今後の予定 [ ] 内発表申込締切日

3月6日(金) 千葉工大津田沼キャンパス [締切済] テーマ: ショートノート (卒論・修論特集)

【発表申込先】 下記研究会発表申込システムからお申込み下さい.

<https://www.ieice.org/ken/program/index.php>

### 【問合先】

和田真一 (TMC)

TEL [044] 555-6171, FAX [044] 211-4200

E-mail: [s-wada@tmcsystem.co.jp](mailto:s-wada@tmcsystem.co.jp)

萱野良樹 (電通大)

TEL & FAX [042] 443-5233

E-mail: [ykayano@uec.ac.jp](mailto:ykayano@uec.ac.jp)

水上雅人 (室蘭工大)

TEL & FAX [0143] 46-5307

E-mail: [m-mizukami@mmm.muroran-it.ac.jp](mailto:m-mizukami@mmm.muroran-it.ac.jp)

鈴木健司 (富士電機機器制御)

TEL [048] 547-1037, FAX [048] 549-1825

E-mail: [suzuki-knj@fujielectric.com](mailto:suzuki-knj@fujielectric.com)

林 優一 (奈良先端大)

TEL [0743] 72-5390, FAX [0743] 72-5391

E-mail: [yu-ichi@is.naist.jp](mailto:yu-ichi@is.naist.jp)

©EMD 研究会に関する最新の情報は, <http://www.ieice.org/es/emd/jpn/> を御参照下さい.